

Текущий рейтинг группы МВ-2н
 1-я контрольная неделя
 (факультет ФТКМ, курс 2)

№ п/п	Номер зачетной книги	Информационно-коммуникационные технологии		Методы диагностики наносистем		Современные проблемы наук о материалах		ИТОГ		
		Б.	Пр.	Б.	Пр.	Б.	Пр.	%	Пр.	Аттестация
Рейтинг		1..20		1..20		1..20		100		
1	24103176	20	0	15	0	15	4	83	4	Да
2	24103172	20	0	15	0	15	4	83	4	Да
3	24103173	20	0	15	0	15	4	83	4	Да
4	24103170	20	0	15	0	15	4	83	4	Да
5	24103175	20	0	15	0	15	8	83	8	Да
6	24103178	20	4	15	0	15	8	83	12	Да
7	24103179	20	4	15	0	12	12	78	16	Да
8	24103174	20	0	15	0	0	24	58	24	-1
9	24103180	0	8	15	0	0	24	25	32	-2

В Колонке "Аттестация" указано количество дисциплин, по которым балл студента меньше минимально необходимого за указанную контрольную неделю